

**Dr. Zsoldos Lehel köszöntése 80. születésnapja alkalmából a  
„2nd Training Course of X-ray Line Profile Analysis: from basics to  
practice (XLPA-2)”  
című nemzetközi doktori kurzuson**

*Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anyagfizikai Tanszék*

*2011. május 23.*

Az ELTE TTK Anyagfizikai Tanszék 2011. május 23 és 25 között rendezte meg második alkalommal a nemzetközi röntgen-vonalprofil analízis doktori kurzust, a meghirdetett nyelven: "2nd Training Course of X-ray Line Profile Analysis: from basics to practice". A Gubicza Jenő egyetemi docens és Ungár Tamás egyetemi tanár által szervezett doktori kurzus nemzetközileg is egyedülálló, amit az is mutat, hogy a hallgatók a világ 9 országából érkeztek: Argentínától és az USA-tól kezdve egészen Indiáig. Az előadók a tématerület elismert szakemberei, akiket 6 különböző országból hívtak meg a szervezők. Az elméleti előadásokon és a gyakorlati foglalkozásokon a résztvevők a módszer elméletét és gyakorlati alkalmazását sajátíthatták el. A kurzus elvégzésével a hallgatók ECTS krediteket szereztek, amelyeket anyaintézményük is elfogad.

A kurzus honlapja: <http://mph.elte.hu/XLPA>

A rendezvény első napján a szervezők emléktárggyal köszöntötték Dr. Zsoldos Lehelt 80. születésnapja alkalmából.



